

电磁兼容抗扰度试验的探讨

孙 哲, 张 斌

天津市电力科学研究院, 天津市 和平区 300040

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要

介绍了电磁兼容抗扰度试验主要开展的项目和应遵循的规则, 分析和研究了试验中的被试品在进行电磁兼容试验过程中暴露出的问题, 总结了不同电磁兼容抗扰度试验对送检设备的影响和为通过上述实验可采取的措施, 提出了提高产品电磁兼容性的建议。

关键词 [电磁兼容; 抗扰度; 产品试验](#)

分类号 [TM938](#)

A Discussion of Electromagnetic Compatibility Immunity Test

SUN Zhe, ZHANG Bin

Tianjin Electric Power Science & Research Institute, Heping District, Tianjin 300040, China

Abstract

Key words

DOI:

通讯作者

作者个人主页 [孙 哲; 张 斌](#)

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(OKB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [复制索引](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中包含“电磁兼容; 抗扰度; 产品试验”的相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [孙哲](#)
- [张斌](#)